日本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月26日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-218724

[ST.10/C]:

[JP2002-218724]

出 顏 人

Applicant(s):

大日本スクリーン製造株式会社

2003年 5月27日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office 人和信一調

特2002-218724

【書類名】

特許願

【整理番号】

106181

【提出日】

平成14年 7月26日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01L 21/02

【発明者】

【住所又は居所】

京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1

番地の1 大日本スクリーン製造株式会社内

【氏名】

新原 薫

【特許出願人】

【識別番号】

000207551

【住所又は居所】

京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1

番地の1

【氏名又は名称】 大日本スクリーン製造株式会社

【代理人】

【識別番号】

100101328

【弁理士】

【氏名又は名称】

川崎 実夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100075155

【弁理士】

【氏名又は名称】 亀井 弘勝

【選任した代理人】

【識別番号】

100087701

【弁理士】

【氏名又は名称】 稲岡 耕作

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 052906

【納付金額】

21,000円

特2002-218724

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9502702

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

基板保持装置および基板保持方法、ならびにそれらを用い

た基板処理装置および基板処理方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板を保持して回転させるための基板保持装置であって、

所定の回転軸と、基板を挟持するととともに、その挟持を解除することができる複数の挟持部材とを有し、上記回転軸を中心に回転する回転部材と、

上記回転軸に回転力を与えることによって上記回転部材を回転駆動する回転駆動機構と、

上記回転軸に平行な方向に移動可能に設けられた固定側駆動力伝達部材と、

この固定側駆動力伝達部材を上記回転軸に平行な方向に沿って移動させる駆動手段と、

上記回転軸を取り囲むように設けられ、上記固定側駆動力伝達部材に結合され た固定側リングと、この固定側リングに対して上記回転軸まわりに相対回転可能 な回転側リングとを有する軸受けと、

この軸受けの上記回転側リングに結合され、上記回転部材とともに回転する回転側駆動力伝達部材と、

この回転側駆動力伝達部材の動作を、上記回転部材に設けられた挟持部材の動作に変換する動作変換手段とを含むことを特徴とする基板保持装置。

【請求項2】

上記回転駆動機構によって上記回転部材を回転させている期間中に、上記挟持部材による基板の挟持を解除または緩和させ、その後に上記挟持部材によって基板を再び挟持させるように上記駆動手段を動作させる制御手段をさらに含むことを特徴とする請求項1記載の基板保持装置。

【請求項3】

上記制御手段は、上記挟持部材による基板の挟持を解除または緩和させている期間に、上記回転部材の回転を加速または減速するように上記回転駆動機構を制御するものであることを特徴とする請求項2記載の基板保持装置。

【請求項4】

上記挟持部材は、基板に対して選択的に当接可能な第1当接部および第2当接 部を有しており、

上記回転部材を回転させている期間中に、基板に当接している当接部を上記第 1 当接部と第2 当接部との間で切り換えるように上記駆動手段を動作させる制御 手段をさらに含むことを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の基板保 持装置。

【請求項5】

基板を保持して回転させるための基板保持装置であって、

所定の回転軸と、基板を挟持するととともに、その挟持を解除することができる複数の挟持部材をそれぞれ有する第1基板挟持機構および第2基板挟持機構と を備え、上記回転軸を中心に回転する回転部材と、

上記回転軸に回転力を与えることによって上記回転部材を回転駆動する回転駆動機構と、

上記回転軸に平行な方向に移動可能に設けられた第1固定側駆動力伝達部材と

上記回転軸に平行な方向に移動可能に設けられた第2固定側駆動力伝達部材と

上記第1固定側駆動力伝達部材を上記回転軸に平行な方向に沿って移動させる 第1駆動手段と、

上記第2固定側駆動力伝達部材を上記回転軸に平行な方向に沿って移動させる 第2駆動手段と、

上記回転軸を取り囲むように設けられ、上記第1固定側駆動力伝達部材に結合 された固定側リングと、この固定側リングに対して上記回転軸まわりに相対回転 可能な回転側リングとを有する第1軸受けと、

上記回転軸を取り囲むように設けられ、上記第2固定側駆動力伝達部材に結合 された固定側リングと、この固定側リングに対して上記回転軸まわりに相対回転 可能な回転側リングとを有する第2軸受けと、

上記第1軸受けの上記回転側リングに結合され、上記回転部材とともに回転す

る第1回転側駆動力伝達部材と、

上記第2軸受けの上記回転側リングに結合され、上記回転部材とともに回転する第2回転側駆動力伝達部材と、

上記第1回転側駆動力伝達部材の動作を、上記回転部材に設けられた第1基板 挟持機構の動作に変換する第1動作変換手段と、

上記第2回転側駆動力伝達部材の動作を、上記回転部材に設けられた第2基板 挟持機構の動作に変換する第2動作変換手段とを含むことを特徴とする基板保持 装置。

【請求項6】

上記回転駆動機構によって上記回転部材が回転されている期間中に、第1および第2駆動手段を制御することにより、上記第1基板挟持機構の挟持部材によって上記基板が挟持されており、上記第2基板挟持機構の挟持部材によっては上記基板が挟持されていない第1挟持状態と、上記第1基板挟持機構の挟持部材によっては上記基板が挟持されておらず、上記第2基板挟持機構の挟持部材によって上記基板が挟持されておらず、上記第2基板挟持機構の挟持部材によって上記基板が挟持されている第2挟持状態との間で切り換えを行う制御手段をさらに含むことを特徴とする請求項5記載の基板保持装置。

【請求項7】

上記制御手段は、さらに、上記第1挟持状態と上記第2挟持状態との間の切り 換えの際に、上記第1基板挟持機構および第2基板挟持機構の挟持部材によって 基板が挟持されている中間状態となるように上記第1および第2駆動手段を制御 するものであることを特徴とする請求項6記載の基板保持装置。

【請求項8】

請求項1ないし7のいずれかに記載の基板保持装置と、

この基板保持装置によって保持されて回転されている基板の表面に処理流体を 供給する処理流体供給手段とを含むことを特徴とする基板処理装置。

【請求項9】

上記処理流体供給手段は、上記基板保持装置によって保持されて回転されている基板の周縁部の不要物を除去するためのエッチング液を供給するエッチング液 供給手段を含むことを特徴とする請求項8記載の基板処理装置。

【請求項10】

請求項1記載の基板保持装置によって基板を保持して回転させる基板保持方法であって、

上記回転駆動機構によって上記回転部材を回転させる回転工程と、

この回転工程中に、上記挟持部材による基板の挟持を解除または緩和させる解除・緩和工程と、

この解除・緩和工程の後に、上記挟持部材によって基板を再び挟持させる再挟 持工程とを含むことを特徴とする基板保持方法。

【請求項11】

上記解除・緩和工程中に、上記回転部材の回転を加速または減速するように上記回転駆動機構を制御する加減速工程をさらに含むことを特徴とする請求項10 記載の基板保持方法。

【請求項12】

請求項5記載の基板保持装置によって基板を保持して回転させる基板保持方法であって、

第1および第2駆動手段を制御することにより、上記第1基板挟持機構の挟持 部材によって上記基板が挟持されており、上記第2基板挟持機構の挟持部材によ っては上記基板が挟持されていない第1挟持状態とする第1挟持工程と、

上記第1基板挟持機構の挟持部材によっては上記基板が挟持されておらず、上 記第2基板挟持機構の挟持部材によって上記基板が挟持されている第2挟持状態 とする第2挟持工程と、

上記回転駆動機構によって上記回転部材が回転されている期間中に、上記第1 挟持状態と第2挟持状態とを切り換える切り換え工程とを含むことを特徴とする 基板保持方法。

【請求項13】

上記切り換え工程は、上記第1挟持状態と上記第2挟持状態との間の切り換えの際に、上記第1基板挟持機構および第2基板挟持機構の挟持部材によって基板が挟持されている中間状態となるように上記第1および第2駆動手段を制御する工程を含むことを特徴とする請求項12記載の基板保持方法。

、 【請求項14】

請求項10ないし13のいずれかに記載の基板保持方法によって基板を保持して回転させる基板保持回転工程と、

この基板保持回転工程中に、上記基板保持装置によって保持されて回転されて いる基板の表面に処理流体を供給する処理流体供給工程とを含むことを特徴とす る基板処理方法。

【請求項15】

上記処理流体供給工程は、上記基板保持装置によって保持されて回転されている基板の周縁部の不要物を除去するためのエッチング液を供給するエッチング液 供給工程を含むことを特徴とする請求項14記載の基板処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、基板を保持して回転させるための基板保持装置および基板保持方法、ならびに、このような基板保持装置または基板保持方法を適用した基板処理装置および基板処理方法に関する。保持対象または処理対象の基板には、半導体ウエハ、液晶表示装置用ガラス基板、プラズマディスプレイパネル用ガラス基板、光ディスク用基板、磁気ディスク用基板、光磁気ディスク用基板、およびフォトマスク用基板などの各種の基板が含まれる。

[0002]

【従来の技術】

半導体装置の製造工程においては、半導体ウエハ(以下、単に「ウエハ」という。)の表面および周端面(場合によってはさらに裏面)の全域に銅薄膜などの金属薄膜を形成した後、この金属薄膜の不要部分をエッチング除去する処理が行われる場合がある。たとえば、配線形成のための銅薄膜は、ウエハの表面の素子形成領域に形成されていればよいから、ウエハの表面の周縁部(たとえば、ウエハの周端から幅5mm程度の部分)、裏面および周端面に形成された銅薄膜は不要となる。そればかりでなく、周縁部、裏面および周端面の銅または銅イオンは、基板処理装置に備えられた基板搬送ロボットのハンドを汚染し、さらにこの汚染

が当該ハンドによって保持される別の基板へと転移するという問題を引き起こす

[0003]

同様の理由から、基板周縁に形成された金属膜以外の膜(酸化膜や窒化膜など)を薄くエッチングすることによって、その表面の金属汚染物(金属イオンを含む)を除去するための処理が行われることがある。

ウエハの周縁部および周端部の薄膜を選択的にエッチングするための基板周縁 処理装置は、たとえば、ウエハを水平に保持して回転するスピンチャックと、このスピンチャックの上方においてウエハ上の空間を制限する遮断板と、ウエハの下面にエッチング液を供給するエッチング液供給ノズルとを含む。ウエハの下面に供給されたエッチング液は、遠心力によってウエハの下面を伝わってその回転 半径方向外方へと向かい、ウエハの端面を伝ってその上面に回り込み、このウエハの上面の周縁部の不要物をエッチングする。このとき、遮断板は、ウエハの上面に近接して配置され、この遮断板とウエハとの間には、窒素ガス等の不活性ガスが供給される。

[0004]

この不活性ガスの流量やスピンチャックの回転数を適切に調整することによって、エッチング液の回り込み量を調整できるので、ウエハ上面の周縁部の所定幅 (たとえば1~7mm)の領域を選択的にエッチング処理することができる(いわゆるベベルエッチング処理)。

スピンチャックは、鉛直方向に沿って配置された回転軸と、この回転軸の上端に固定されたスピンベースと、このスピンベースの周縁部に立設された3本のチャックピンとを備えている。このチャックピンによってウエハの端面を挟持した状態で、回転軸に回転力が与えられ、スピンベースとともにウエハが回転されるようになっている。

[0005]

スピンチャックによってウエハが保持されて回転されている期間に、ウエハの 下面からエッチング液が供給されることにより、ウエハの上面の周縁部の不要物 がエッチング除去され、その後は、ウエハの上下面に対して純水リンス処理が行 われた後、スピンチャックが高速回転されて、ウエハの上下面の水滴を振り切る 乾燥処理が行われる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

ところが、このような構成では、チャックピンによってウエハを終始挟持しているため、ウエハ端面におけるチャックピンの当接位置において、エッチング不良、リンス不良または乾燥不良などの処理不良が生じるおそれがある。

この問題は、処理中に、スピンチャックの回転を一旦停止させ、チャックピンによるウエハの挟持位置をずらし、その後にスピンチャックの回転を再開することによって解決できる。しかし、この解決法は、1枚のウエハに対する処理時間が長くなり、生産性の著しい低下を招くから、好ましくない。

[0007]

そこで、この発明の目的は、基板を回転させている間に、基板の挟持位置を変化させることができる基板保持装置および基板保持方法を提供することである。

また、この発明の他の目的は、基板を回転させている期間に、基板の挟持位置を変化させることができ、これにより、生産性の低下を招くことなく、基板の各部を良好に処理することができる基板処理装置および基板処理方法を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段および発明の効果】

上記の目的を達成するための請求項1記載の発明は、基板(W)を保持して回転させるための基板保持装置であって、所定の回転軸(25)と、基板を挟持するととともに、その挟持を解除することができる複数の挟持部材(F1~F3;S1~S3)とを有し、上記回転軸を中心に回転する回転部材(1)と、上記回転軸に回転力を与えることによって上記回転部材を回転駆動する回転駆動機構(2)と、上記回転軸に平行な方向に移動可能に設けられた固定側駆動力伝達部材(68;78)と、この固定側駆動力伝達部材を上記回転軸に平行な方向に沿って移動させる駆動手段(M1,61;M2,62)と、上記回転軸を取り囲むように設けられ、上記固定側駆動力伝達部材に結合された固定側リング(71f;

72f)と、この固定側リングに対して上記回転軸まわりに相対回転可能な回転側リング(71r;72r)とを有する軸受け(71;72)と、この軸受けの上記回転側リングに結合され、上記回転部材とともに回転する回転側駆動力伝達部材(81;82)と、この回転側駆動力伝達部材の動作を、上記回転部材に設けられた挟持部材の動作に変換する動作変換手段(FT1;FT2)とを含むことを特徴とする基板保持装置である。なお、括弧内の英数字は後述の実施形態における対応構成要素等を表す。以下、この項において同じ。

[0009]

この構成によれば、駆動手段によって固定側駆動力伝達部材を移動させると、 この固定側駆動力伝達部材に結合された軸受けが移動され、さらにこの軸受けに 結合された回転側駆動力伝達部材が移動することになる。この回転側駆動力伝達 部材の動作が基板を挟持/解除する挟持部材の動作に変換される。

固定側駆動力伝達部材は軸受けの固定側リングに結合されており、回転側駆動力伝達部材は軸受けの回転側リングに結合されているから、固定側駆動力伝達部材を静止状態(非回転状態)に保持する一方で、回転側駆動力伝達部材は、回転部材とともに回転する回転状態とすることができる。

[0010]

したがって、回転部材の回転中であっても、この回転部材と回転側駆動力伝達 部材との相対回転を生じさせることなく、この回転側駆動力伝達部材の動作を、 動作変換手段によって、挟持部材の動作に変換することができる。

このようにして、回転部材を回転させている期間中であっても、基板の挟持を解除または緩和させたり、その後に、基板を再び挟持させたりすることができる。これによって、挟持部材による基板の挟持位置をその回転中に変化させることができる。

[0011]

なお、上記回転部材と上記回転側駆動力伝達部材との相対回転を規制するための相対回転規制手段(91;92,93)がさらに備えられていてもよい。この相対回転規制手段は、上記回転部材とともに回転し、上記回転側駆動力伝達部材を上記回転軸と平行な方向に沿って案内する案内手段(91;92,93)を含

んでいてもよい。

請求項2記載の発明は、上記回転駆動機構によって上記回転部材を回転させている期間中に、上記挟持部材による基板の挟持を解除または緩和させ、その後に上記挟持部材によって基板を再び挟持させるように上記駆動手段を動作させる制御手段(100)をさらに含むことを特徴とする請求項1記載の基板保持装置である。

[0012]

この構成により、基板を保持して回転させている期間中に、基板の挟持位置を 変化させることができる。

請求項3記載の発明は、上記制御手段は、上記挟持部材による基板の挟持を解除または緩和させている期間に、上記回転部材の回転を加速または減速するように上記回転駆動機構を制御するものであることを特徴とする請求項2記載の基板保持装置である。

[0013]

この構成によれば、基板の挟持が解除または緩和されている期間中に回転部材が加速または減速されるから、基板に働く慣性を利用して、回転部材に対する基板の相対回転を生じさせることができる。これによって、基板の挟持位置を確実に変化させることができる。

請求項4記載の発明は、上記挟持部材は、基板に対して選択的に当接可能な第 1当接部(331)および第2当接部(332)を有しており、上記回転部材を 回転させている期間中に、基板に当接している当接部を上記第1当接部と第2当 接部との間で切り換えるように上記駆動手段を動作させる制御手段(100)を さらに含むことを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の基板保持装置 である。

[0014]

この構成によれば、駆動手段を動作させることによって、挟持部材の第1当接部および第2当接部を切り換えて基板に当接させ、この基板をいずれかの当接部によって挟持することができる。したがって、第1当接部と第2当接部との切り換えによって、基板の回転中であっても、基板の挟持位置を変化させることがで

きる。

請求項5記載の発明は、基板(W)を保持して回転させるための基板保持装置 であって、所定の回転軸(25)と、基板を挟持するととともに、その挟持を解 除することができる複数の挟持部材(F1~F3,S1~S3)をそれぞれ有す る第1基板挟持機構および第2基板挟持機構とを備え、上記回転軸を中心に回転 する回転部材(1)と、上記回転軸に回転力を与えることによって上記回転部材 を回転駆動する回転駆動機構(2)と、上記回転軸に平行な方向に移動可能に設 けられた第1固定側駆動力伝達部材(68)と、上記回転軸に平行な方向に移動 可能に設けられた第2固定側駆動力伝達部材(78)と、上記第1固定側駆動力 伝達部材を上記回転軸に平行な方向に沿って移動させる第1駆動手段(M1, 6 1)と、上記第2固定側駆動力伝達部材を上記回転軸に平行な方向に沿って移動 させる第2駆動手段(M2,62)と、上記回転軸を取り囲むように設けられ、 上記第1固定側駆動力伝達部材に結合された固定側リング(71f)と、この固 定側リングに対して上記回転軸まわりに相対回転可能な回転側リング(71ァ) とを有する第1軸受け(71)と、上記回転軸を取り囲むように設けられ、上記 第2固定側駆動力伝達部材に結合された固定側リング(72f)と、この固定側 リングに対して上記回転軸まわりに相対回転可能な回転側リング(72r)とを 有する第2軸受け(72)と、上記第1軸受けの上記回転側リングに結合され、 上記回転部材とともに回転する第1回転側駆動力伝達部材(81)と、上記第2 軸受けの上記回転側リングに結合され、上記回転部材とともに回転する第2回転 側駆動力伝達部材(82)と、上記第1回転側駆動力伝達部材の動作を、上記回 転部材に設けられた第1基板挟持機構の動作に変換する第1動作変換手段(FT 1)と、上記第2回転側駆動力伝達部材の動作を、上記回転部材に設けられた第 2基板挟持機構の動作に変換する第2動作変換手段(FT2)とを含むことを特 徴とする基板保持装置である。

[0015]

この構成によれば、回転部材には第1基板挟持機構および第2基板挟持機構が 設けられており、第1基板挟持機構による基板の挟持と第2基板挟持機構による 基板の挟持とを切り換えることにより、基板を保持して回転させている期間中で あっても、基板の挟持位置を変化させることができる。

具体的には、請求項6に記載のように、上記回転駆動機構によって上記回転部材が回転されている期間中に、第1および第2駆動手段を制御することにより、上記第1基板挟持機構の挟持部材によって上記基板が挟持されており、上記第2基板挟持機構の挟持部材によっては上記基板が挟持されていない第1挟持状態と、上記第1基板挟持機構の挟持部材によっては上記基板が挟持されておらず、上記第2基板挟持機構の挟持部材によって上記基板が挟持されている第2挟持状態との間で切り換えを行う制御手段(100)をさらに設ければよい。

[0016]

これらの構成では、基板の挟持位置を切り換える際に、回転部材に対する基板の相対回転(以下、「基板滑り」という。)を生じさせる必要がないから、基板が回転部材のいずれかの箇所に対して摺接することがなく、これにより、パーティクルの発生を抑制することができる。

また、請求項7に記載のように、上記制御手段は、さらに、上記第1挟持状態と上記第2挟持状態との間の切り換えの際に、上記第1基板挟持機構および第2 基板挟持機構の挟持部材によって基板が挟持されている中間状態となるように上記第1および第2駆動手段を制御するものであることが好ましい。

[0017]

この構成の場合、第1基板挟持機構による基板挟持状態から第2基板挟持機構による基板挟持状態へと切り換える際に、第1基板挟持機構および第2基板挟持機構の両方によって基板が挟持される中間状態が存在するから、回転部材が回転されている期間中、終始、いずれかの挟持部材によって基板が挟持されていることになる。したがって、第1挟持状態から第2挟持状態へと切り換える際においても、基板滑りによってパーティクルが発生したりすることを抑制でき、また、万が一にも、基板が飛び出してしまったりすることを抑制できる。

[0018]

なお、上記回転部材と上記第1回転側駆動力伝達部材との相対回転を規制する 第1相対回転規制手段(91)が設けられていてもよい。また、上記回転部材と 上記第2回転側駆動力伝達部材との相対回転を規制する第2相対回転規制手段(92,93)が設けられていてもよい。上記第1相対回転規制手段は、上記回転部材とともに回転し、上記第1回転側駆動力伝達部材を上記回転軸と平行な方向に沿って案内する第1案内手段(91)を含んでいてもよい。また、上記第2相対回転規制手段は、上記回転部材とともに回転し、上記第2回転側駆動力伝達部材を上記回転軸と平行な方向に沿って案内する第2案内手段(92,93)を含んでいてもよい。

[0019]

請求項8記載の発明は、請求項1ないし7のいずれかに記載の基板保持装置と、この基板保持装置によって保持されて回転されている基板の表面に処理流体を供給する処理流体供給手段(3,4,5,26,10,11,12)とを含むことを特徴とする基板処理装置である。

この構成によれば、基板を保持して回転させている期間中に、基板の挟持位置 を変化させることができるから、基板の表面の各部を処理流体によってくまなく 良好に処理することができる。

[0020]

しかも、基板挟持位置を変更するために基板の回転を停止する必要がないので 、生産性が低下することもない。

請求項9記載の発明は、上記処理流体供給手段は、上記基板保持装置によって保持されて回転されている基板の周縁部の不要物を除去するためのエッチング液 を供給するエッチング液供給手段(5, 26)を含むことを特徴とする請求項8 記載の基板処理装置である。

[0021]

この構成により、基板の周縁部の不要物を除去する、いわゆるベベルエッチング処理を行うことができる。上記のとおり、基板の回転中に基板挟持位置を変更できるから、基板の周縁部のエッチング処理を、全周にわたってくまなく良好に行うことができる。

請求項10記載の発明は、請求項1記載の基板保持装置によって基板を保持して回転させる基板保持方法であって、上記回転駆動機構によって上記回転部材を回転させる回転工程と、この回転工程中に、上記挟持部材による基板の挟持を解

除または緩和させる解除・緩和工程と、この解除・緩和工程の後に、上記挟持部 材によって基板を再び挟持させる再挟持工程とを含むことを特徴とする基板保持 方法である。

[0022]

この方法により、請求項2の発明と同様な効果を達成することができる。

請求項11記載の発明は、上記解除・緩和工程中に、上記回転部材の回転を加速または減速するように上記回転駆動機構を制御する加減速工程をさらに含むことを特徴とする請求項10記載の基板保持方法である。

この方法により、請求項3記載の発明と同様な効果を達成できる。

請求項12記載の発明は、請求項5記載の基板保持装置によって基板を保持して回転させる基板保持方法であって、第1および第2駆動手段を制御することにより、上記第1基板挟持機構の挟持部材によって上記基板が挟持されており、上記第2基板挟持機構の挟持部材によっては上記基板が挟持されていない第1挟持状態とする第1挟持工程と、上記第1基板挟持機構の挟持部材によっては上記基板が挟持されておらず、上記第2基板挟持機構の挟持部材によって上記基板が挟持されておらず、上記第2基板挟持機構の挟持部材によって上記基板が挟持されている第2挟持状態とする第2挟持工程と、上記回転駆動機構によって上記回転部材が回転されている期間中に、上記第1挟持状態と第2挟持状態とを切り換える切り換え工程とを含むことを特徴とする基板保持方法である。

[0023]

この方法により請求項5の発明と同様な効果を達成することができる。

請求項13記載の発明は、上記切り換え工程は、上記第1挟持状態と上記第2 挟持状態との間の切り換えの際に、上記第1基板挟持機構および第2基板挟持機 構の挟持部材によって基板が挟持されている中間状態となるように上記第1およ び第2駆動手段を制御する工程を含むことを特徴とする請求項12記載の基板保 持方法である。

[0024]

この方法により、請求項7記載の発明と同様な効果を達成できる。

請求項14記載の発明は、請求項10ないし13のいずれかに記載の基板保持 方法によって基板を保持して回転させる基板保持回転工程と、 この基板保持回転工程中に、上記基板保持装置によって保持されて回転されて いる基板の表面に処理流体を供給する処理流体供給工程とを含むことを特徴とす る基板処理方法である。

[0025]

この方法により、請求項8の発明と同様な効果を達成できる。

請求項15記載の発明は、上記処理流体供給工程は、上記基板保持装置によって保持されて回転されている基板の周縁部の不要物を除去するためのエッチング液を供給するエッチング液供給工程を含むことを特徴とする請求項14記載の基板処理装置である。

この方法により、請求項9の発明と同様な効果を達成できる。

[0026]

【発明の実施の形態】

以下では、この発明の実施の形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。

図1は、この発明の一実施形態に係る基板処理装置の構成を説明するための図解図である。この基板処理装置は、ほぼ円形の基板である半導体ウエハ(以下、単に「ウエハ」という。) Wの裏面に形成された薄膜とウエハWの表面の周縁部および端面に形成されている薄膜を同時に除去することができるものである。この基板処理装置は、ウエハWをその裏面を下方に向けてほぼ水平に保持するとともに、この保持したウエハWのほぼ中心を通る鉛直軸線回りに回転するスピンチャック1を処理カップ(図示せず)の中に備えている。

[0027]

スピンチャック1は、回転駆動機構としてのモータ2の駆動軸である回転軸に結合されて回転されるようになっている。この回転軸は、中空軸とされていて、その内部には、純水またはエッチング液を供給することができる処理液供給管3が挿通されている。この処理液供給管3には、スピンチャック1に保持されたウエハWの下面中央に近接した位置に吐出口を有する中心軸ノズル(固定ノズル)が結合されており、この中心軸ノズルの吐出口から、ウエハWの下面に向けて、純水またはエッチング液を供給できる。

[0028]

処理液供給管3には、純水供給源に接続された純水供給バルブ4またはエッチング液供給源に接続されたエッチング液供給バルブ5を介して、純水またはエッチング液が所要のタイミングで供給されるようになっている。

エッチング液には、ウエハWの表面(上面または下面)から除去しようとする 薄膜の種類に応じた種類のものが適用される。たとえば、ウエハWの下面等から 銅薄膜等の金属膜を除去するときには、たとえば、塩酸と過酸化水素水との混合 液、フッ酸と過酸化水素水との混合液、またはフッ酸と硝酸との混合液がエッチ ング液として用いられる。また、ポリシリコン膜、アモルファスシリコン膜また はシリコン酸化膜をウエハWから除去するときには、たとえば、フッ酸と硝酸と の混合液がエッチング液として用いられる。さらに、ウエハW上の酸化膜を除去 するときには、たとえば、希フッ酸がエッチング液として用いられる。

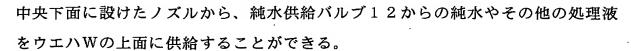
[0029]

なお、図示はしないが、ウエハWの上面に向けて純水やエッチング液を供給するために、ウエハWの上方とウエハWの上方から外れた位置との間で往復移動可能なスキャンノズルがさらに備えられていてもよい。このスキャンノズルは、ウエハWの上面全面に対して処理を行うような場合に用いられる。

スピンチャック1の上方には、スピンチャック1に保持されたウエハWに対向する円盤状の遮断板6が水平に設けられている。この遮断板6は、ウエハWの上面のほぼ全域を覆うことができる大きさに形成されていて、昇降駆動機構7に結合されたアーム8の先端付近に、鉛直軸回りの回転が可能であるように取り付けられている。

[0030]

昇降駆動機構7によって、遮断板6をスピンチャック1に対して昇降させることができる。また、遮断板6は、回転駆動機構9によって、スピンチャック1の回転軸線と同一回転軸線上で回転させることができるようになっており、また、不活性ガスとしての窒素ガスを、遮断板6とウエハWとの間の空間に吐出することができるようになっている。窒素ガスは、窒素ガス供給バルブ10から、窒素ガス供給管11を介して、遮断板6の下面中央付近に設けられた窒素ガス吐出口(図示せず)へと導かれるようになっている。また、必要に応じて、遮断板6の



[0031]

図2は、スピンチャック1の平面図である。スピンチャック1は、円盤状のスピンベース21を備え、このスピンベース21の上面には、その周縁部にほぼ等角度間隔で複数本(この実施形態では6本)の挟持部材F1~F3, S1~S3が配置されている。これらのうち、周方向に沿って1つ置きに配置された3つの挟持部材F1~F3は、第1基板挟持機構を構成していて、これらは連動してウエハWを挟持し、またその挟持を解除するように動作する。残る3つの挟持部材S1~S3は、第2基板挟持機構を構成しており、これらは連動してウエハWを挟持し、またその挟持を解除するように動作する。

[0032]

第1基板挟持機構を構成する挟持部材F1~F3と、第2基板挟持機構を構成する挟持部材S1~S3とは、互いに独立して動作可能である。すなわち、挟持部材F1~F3によって、ウエハWをほぼ120度ずつの角度間隔の端面位置で挟持しているときに、挟持部材S1~S3によるウエハWの挟持を解除しておくことができる。また、挟持部材F1~F3によるウエハWの挟持を解除している状態で、挟持部材S1~S3によって、ウエハWをほぼ120度の角度間隔の端面位置で3箇所において当接させ、ウエハWを挟持することができる。さらには、挟持部材F1~F3およびS1~S3のすべてによって、ウエハWを挟持することができる。ことができ、この場合には、ほぼ60度の角度間隔の6箇所の端面位置においてウエハWを挟持することができる。

[0033]

図3は、スピンベース21内に備えられた動作変換機構の配置を説明するための平面図である。スピンベース21には、挟持部材F1, F2, F3を連動して作動させるための第1動作変換機構FT1と、挟持部材S1, S2, S3を連動して動作させるための第2動作変換機構FT2とが設けられている。第1動作変換機構FT1は、挟持部材F1, F2, F3をそれぞれ作動させるためのリンク機構31, 32, 33と、これらのリンク機構31~33を連動させるための第

1 連動リング34とを備えている。同様に、第2動作変換機構FT2は、挟持部材S1,S2,S3をそれぞれ作動させるためのリンク機構41,42,43と、これらのリンク機構41~43を連動させるための第2連動リング44とを備えている。

[0034]

第1連動リング34および第2連動リング44は、スピンベース21の回転軸線に対して同心に配置されたほぼ円環状の部材であり、第2連動リング44は、第1連動リング34よりも外側に配置されている。これらの第1および第2連動リング34,44は、スピンベース21の回転軸線に沿って昇降可能となっており、第1連動リング34を昇降させることによって、挟持部材F1~F3を作動させることができ、第2連動リング44を昇降させることによって、挟持部材S1~S3を作動させることができる。

[0035]

図4は、スピンチャック1に関連する構成を説明するための断面図である(図5のIV-IV線断面)。スピンベース21は、上板22と下板23とをボルトで固定して構成されており、上板22と下板23との間に第1および第2動作変換機構FT1,FT2を収容する収容空間が形成されている。上板22および下板23の中央部には、スピンベース21を貫通する貫通孔24が形成されている。この貫通孔24を通り、さらに、スピンチャック1の回転軸25を挿通するように、処理液供給管3が配置されている。この処理液供給管3の上端には、スピンチャック1に保持されたウエハWの下面中央に対向する吐出口26aを有する中心軸ノズル26が固定されている。

[0036]

回転軸25はモータ2の駆動軸と一体化しており、モータ2を貫通して設けられている。モータ2を包囲するようにケーシング27が配置されており、このケーシング27は、さらに、筒状のカバー部材28によって包囲されている。カバー部材28の上端はスピンベース21の下面近傍にまで及んでおり、その上端付近の内面にはシール機構29が配置されている。このシール機構29はスピンベース21の下面に固定されたシール部材30に摺接するようになっており、これ

により、シール機構29と回転軸25との間には、外部雰囲気から遮断された機構部収容空間50が形成されている。

[0037]

機構部収容空間50内において、ケーシング27の上蓋部27a上には、回転軸25を取り囲むほぼ円環状のギヤケース51が取り付けられている。ギヤケース51上には、図5の平面図に示すように、第1モータM1および第2モータM2が、回転軸25に対して対称な位置に固定されている。

ギヤケース51の内部には、図4に示されているように、その内壁面の内周側および外周側にそれぞれ軸受け52,53が圧入されている。軸受け52,53は回転軸25に対して同軸に配置されている。内側の軸受け52の回転側リングには、回転軸25を包囲するリング状の第1ギヤ54が固定されており、外側の軸受け53の回転側リングには回転軸25を包囲するリング状の第2ギヤ55が固定されている。したがって、ギヤケース51内において、第1ギヤ54および第2ギヤ55は回転軸25に対して同軸的に回転可能であり、第2ギヤ55は第1ギヤ54よりも外側に位置している。第1ギヤ54は、外周側にギヤ歯を有し、第2ギヤ55は、内周側にギヤ歯を有している。

[0038]

第1モータM1の駆動軸に固定されたピニオン56は、第1ギヤ54と第2ギヤ55との間に入り込み、内側に配置された第1ギヤ54に噛合している。同様に、図5に示されているとおり、第2モータM2の駆動軸に固定されたピニオン57は、第1ギヤ54と第2ギヤ55との間に位置し、外側に配置された第2ギヤ55に噛合している。

ギヤケース51上にはさらに、モータM1, M2を回避した位置に、一対の第 1ボールねじ機構61, 61が回転軸25を挟んで対向する位置(すなわち、回 転軸25の側方)に配置されている。さらに、ギヤケース51上には、モータM 1, M2および第1ボールねじ機構61, 61を回避した位置に、他の一対の第 2ボールねじ機構62, 62が、回転軸25を挟んで対向するように位置(すな わち、回転軸25の側方)に配置されている。

[0039]

第1ボールねじ機構61,61は、図4に示されているように、回転軸25と 平行に配置されたねじ軸63と、このねじ軸63に螺合するボールナット64と を備えている。ねじ軸63は、ギヤケース51の上蓋部に軸受け部65を介して 取り付けられており、その下端は、ギヤケース51の内部に及んでいる。このね じ軸63の下端には、ギヤ66が固定されており、このギヤ66は第1ギヤ54 と第2ギヤ55との間に入り込み、内側に配置された第1ギヤ54に噛合してい る。

[0040]

一方、ボールナット64には第1固定側駆動力伝達部材68が取り付けられている。この第1固定側駆動力伝達部材68は、回転軸25を取り囲む環状の部材であって、その内周面には、回転軸25を取り囲むように設けられた第1軸受け71の固定側リング71 fが固定されている。第1軸受け71の回転側リング71 r は固定側リング71 f よりも回転軸25に対して内方側に配置されている。この回転側リング71 r は、回転軸25を取り囲む環状の第1回転側駆動力伝達部材81は、回転軸25の外周面側に固定されている。第1回転側駆動力伝達部材81は、回転軸25の外周面に突出して設けられた案内レール91に係合している。この案内レール91は、回転軸25に平行な方向に沿って形成されており、これにより、第1回転側駆動力伝達部材81は、回転軸25に沿う方向に案内されて移動可能な状態で、回転軸25に結合されている。

[0041]

第1モータM1を駆動してピニオン56を回転させると、この回転は第1ギヤ54に伝達される。これによって、第1ギヤ54に噛合しているギヤ66が回転して、ボールねじ機構61,61のねじ軸63が回転する。これによって、ボールナット64およびこれに結合された第1固定側駆動力伝達部材68が回転軸25に沿って昇降することになる。回転軸25とともに回転することになる第1回転側駆動力伝達部材81は、軸受け71を介して第1固定側駆動力伝達部材68に結合されているから、この第1固定側駆動力伝達部材68の昇降により、回転軸25の回転中であっても、案内レール91に沿って昇降されることになる。

[0042]

図6に示すように、第1ボールねじ機構61,61によって昇降されるリング状の第1固定側駆動力伝達部材68の外方には、別のリング状の第2固定側駆動力伝達部材78が配置されている。第1固定側駆動力伝達部材68には、一対の第1ボールねじ機構61,61のボールナット64に対応する位置に半径方向外方に突出した一対の突出部69,69が形成されており、さらに、これらの突出部69,69とは周方向に沿ってずれた位置に別の一対の突出部70,70が形成されている。この一対の突出部70,70には、回転軸25に沿う方向に延びるガイド軸67,67が結合されている。このガイド軸67,67は、回転軸25に沿う鉛直方向に沿って案内されるようになっており、これによって、第1固定側駆動力伝達部材68は、水平姿勢を保持しつつ回転軸25に沿って昇降することになる。

[0043]

一方、リング状の第2固定側駆動力伝達部材78は、第2ボールねじ機構62 ,62に対応する位置に、半径方向内方に突出した一対の突出部79,79を有 している。第2ボールねじ機構62,62は、上記第1ボールねじ機構61と同 様な構成を有しているが、そのねじ軸の下端に設けられたギヤは、ギヤケース5 1内の第1ギヤ54と第2ギヤ55との間において、第2ギヤ55に内側から噛 合している。したがって、同じく第2ギヤ55に噛合しているピニオン57を第 2モータM2によって駆動すれば、第2ボールねじ機構62,62のボールナッ トが昇降することになる。このボールナットが、第2固定側駆動力伝達部材78 の突出部79,79に結合されている。

[0044]

第2固定側駆動力伝達部材78において、突出部79,79に対して周方向にずれた位置には、別の一対の突出部80,80が、半径方向内方に突出した状態で設けられている。これらの突出部80,80には、ガイド軸77,77がそれぞれ結合されている。これらのガイド軸77,77は、回転軸25に沿う鉛直方向に沿って案内されるようになっている。これによって、第2固定側駆動力伝達部材78は、水平姿勢を保ちながら、回転軸25に沿う鉛直方向に昇降することになる。

[0045]

図4に示すように、第2固定側駆動力伝達部材78の外周面には、回転軸25を取り囲むように設けられた第2軸受け72の固定側リング72fが固定されている。この第2軸受け72の回転側リング72rは、回転軸25を取り囲むリング状の第2回転側駆動力伝達部材82の内周面に固定されている。第2回転側駆動力伝達部材82の上面には、案内ピン92がけ回転軸25に沿う鉛直上方に向けて植設されている。

[0046]

第2ボールねじ機構62,62のナットとともに第2固定側駆動力伝達部材7 8が昇降するとき、第2軸受け72を介して結合された第2回転側駆動力伝達部材82も同時に昇降する。後述するとおり、第2回転側駆動力伝達部材82はスピンベース21とともに(すなわち回転軸25とともに)回転されるが、この回転中であっても、第2ボールねじ機構62からの駆動力を得て、昇降が可能である。

[0047]

図7は第1動作変換機構FT1を構成するリンク機構31の構成を説明するための斜視図である。挟持部材F1は、鉛直方向に回転可能な軸35の上端に固定されており、平面視においてほぼ楔形状の板状部95において軸35の回転軸線から離れた位置にウエハWの端面に当接部96を立設して構成されている。板状部95の回転中には、ウエハ支持部95aが突設されている。このウエハ支持部95aは、ウエハWの下面において周縁部から微少距離だけ内方に入り込んだ位置に対応する位置に設けられており、ウエハWの下面の周縁部を下方から支持する。

[0048]

軸35には、挟持部材F1よりも下方において側方に突出したレバー36が固定されており、このレバー36の先端には鉛直上方に延びるピン36aが立設されている。リンク機構31は、このレバー36と、レバー36に係合する長穴37aを有する揺動板37と、この揺動板37に結合されたクランク部材38と、このクランク部材38の軸部38aを回転自在に軸支する軸受け部39aを有す

るレバー39と、このレバー39に結合されたクランク部材40と、このクランク部材40の一方の軸部40aを回転自在に支持する軸受け部材45と、クランク部材40の他方の軸部40bと係合する長穴46aを有する昇降部材46とを有している。この昇降部材46の下端は、第1連動リング34の上面に結合されている。第1連動リング34は、第1回転側駆動力伝達部材81の外周側の肩部81aと掛かり合う位置に配置されている。

[0049]

図4に示すように、第1連動リング34の上面側には、等角度間隔で複数本(この実施形態では3本)のガイド軸47が回転軸25に沿う鉛直上方に向かって立設されている。このガイド軸47は、スピンベース21の下板23を貫通し、スピンベース21内に設けられたブッシュ48によって、昇降可能に保持されている。

したがって、第1連動リング34は、第1回転側駆動力伝達部材81とともに、水平姿勢を維持しつつ、回転軸25に沿って昇降することになる。これに伴い、昇降部材46が昇降すると、クランク部材40が軸受け部材45に支持された軸部40aを中心に回動することになる。昇降部材46に形成された長穴46aは、水平方向に延びており、これにより、昇降部材46の昇降運動は、クランク部材40の回動へとスムーズに変換される。

[0050]

クランク部材40の回動により、レバー39が揺動し、その軸受け部39aに支持されたクランク部材38が平面視においてスピンベース21の周方向に沿って移動する。揺動板37に形成された長穴37aは、スピンベース21の半径方向に沿って長く形成されていて、この長穴37aに鉛直方向に沿ってピン36aが係合しているため、揺動板37は、水平姿勢を保持しつつ、スピンベース21に対して若干上下動しながら揺動することになる。この揺動板37の揺動に伴い、ピン36aがスピンベース21の周方向に沿って変位するから、これにより、レバー36が軸35を介して挟持部材F1の回動を引き起こす。このようにして、リンク機構31は、第1回転側駆動力伝達部材81の昇降運動を、挟持部材F1の回動運動へと変換する。

[0051]

リンク機構32,33の構成は、リンク機構31の構成と同様であり、これらは、第1連動リング34の働きにより、連動して動作する。

挟持部材S1, S2, S3に対応するリンク機構41, 42, 43の構成も、リンク機構31とほぼ同様であるので、その説明を省略する。ただし、第2連動リング44は第1連動リング34よりもスピンベース21の半径方向外方側に位置しているから、クランク部材40の軸部40aはリンク機構31の場合よりも短くなっており、それに応じて、軸受け部材45の構成が若干異なっている。なお、図3において、49は、第2連動リング44に立設されたガイド軸であって、第1連動リング34に立設されたガイド軸47と同様な機能を有し、かつ、このガイド軸47と同様に、スピンベース21に対して昇降可能に結合されている

[0.052]

図4に示されているとおり、リンク機構31,32,33の昇降部材46には、スピンベース21の下板23の下面と第1連動リング34の上面との間に圧縮コイルばね58が巻装されている。これにより、第1連動リング34は、下方に向かって付勢されており、その結果として、挟持部材F1は当接部96がスピンベース21の半径方向内方に向かう閉方向へと付勢されている。

さらに、リンク機構41,42,43についても同様に、昇降部材46には、スピンベース21の下板23の下面と第2連動リング44の上面との間に圧縮コイルばね59が巻装されている。したがって、挟持部材F1,F2,F3,S1,S2,S3は、当接部96がスピンベース21の半径方向内方へと向かう閉方向に向かって付勢されている。よって、第1および第2ボールねじ機構61,62のボールナット64が十分に下方にあれば、ウエハWは圧縮コイルばね58,59のばね力によって、挟持部材F1~F3,S1~S3によって挟持されることになる。このように圧縮コイルばね58,59の弾性力を利用してウエハWを弾性的に挟持する構成であるので、ウエハWの破損が生じにくいという利点がある。

[0053]

挟持部材F1~F3, S1~S3によるウエハWの挟持状態を検出するために、図3に示すように、第1連動リング34および第2連動リング44の高さをそれぞれ検出するセンサ部97, 98が設けられている。センサ部97, 98は、たとえば、それぞれ3つのセンサを有しており、挟持部材F1~F3, S1~S3の当接部96が、ウエハWの端面から退避した状態に対応する第1の高さと、挟持部材F1~F3, S1~S3がウエハWの端面に当接してこのウエハWを挟持している状態に対応する第2の高さと、スピンベース21上にウエハWが存在せず、挟持部材F1~F3, S1~S3の当接部96がウエハWの端面位置よりもスピンベース21の半径方向内方側に入り込んだ位置に対応する第3の高さとにおいて、第1連動リング34および第2連動リング44をそれぞれ検出するように配置されている。第1の高さが最も高く、第2の高さが次いで高く、第3の高さが最も低い。

[0054]

センサ部97,98の出力に基づき、挟持部材F1~F3,S1~S3によるウエハWの挟持状態、その挟持の解除状態、およびウエハWが存在しない状態を検出することができる。

なお、第1および第2連動リング34,44と第1および第2ボールねじ機構61,62のボールナット64の昇降とが連動していることを確認するために、第1および第2固定側駆動力伝達部材68,78の高さを検出するセンサを別途設けてもよい。

[0055]

図8は、第2連動リング44と、リンク機構41,42,43の昇降部材46 との結合部付近の構成を示す分解斜視図である。第2連動リング44の上面には、120度間隔で3本の昇降部材46が立設されている。また、第2連動リング44の上面において昇降部材46とはずれた位置に、段付きの貫通孔94が180度間隔で2箇所形成されており、この貫通孔94に、ブッシュ93がはめ込まれるようになっている。このブッシュ93に、第2回転側駆動力伝達部材82の上面に立設された案内ピン92が挿通するようになっている。この案内ピン92は、その下端のねじ部92aを第2回転側駆動力伝達部材82の上面に形成され たねじ孔82aに螺合させることにより、この第2回転側駆動力伝達部材82に 固定されている。

[0056]

このようにして、案内ピン92がブッシュ93に係合することにより、第2回 転側駆動力伝達部材82と第2連動リング44および昇降部材46(ただし、リ ンク機構41,42,43に対応するもの)との相対回転が規制されている。

よって、第2ボールねじ機構62によって、第2固定側駆動力伝達部材78が 昇降されると、昇降部材46、第2連動リング44および第2回転側駆動力伝達 部材82は、スピンベース21とともに回転中であっても、それらの間の相対回 転を生じることなく、回転軸25の方向に沿って昇降移動することになる。

[0057]

図9は、この基板処理装置の電気的構成を説明するためのブロック図である。マイクロコンピュータ等を含む制御部100は、上記の第1および第2モータM1,M2を制御し、さらに、スピンチャック1を回転させるためのモータ2、回転駆動機構9、昇降駆動機構7を制御する。さらに、制御部100は、窒素ガス供給バルブ10、純水供給バルブ12、純水供給バルブ4およびエッチング液供給バルブ5の開閉を制御する。

[0058]

図示しない基板搬送ロボットによってウエハWがスピンチャック1に受け渡されるとき、制御部100は、モータMを停止状態に制御し、回転駆動機構9を停止状態に制御し、さらに昇降駆動機構7を遮断板6がスピンチャック1の上方の退避位置に退避した状態となるように制御する。さらに、制御部100は、バルブ10、12、4、5をいずれも閉状態に制御する。

また、制御部100は、第1および第2連動リング34,44がいずれも上昇位置(上記第1の高さ)となるように第1および第2モータM1,M2を制御する。これにより、挟持部材F1~F3,S1~S3は、いずれも、当接部96がスピンベース21の半径方向外方側に退避した開状態とされる。この状態で、基板搬送ロボットは、挟持部材F1~F3,S1~S3の板状部95のウエハ支持部95aに載置する。

[0059]

この状態から、制御部100は、たとえば第1モータM1を制御することにより、第1ボールねじ機構61を駆動し、ボールナット64を下降させる。これにより、第1回転側駆動力伝達部材81が下降するから、第1連動リング34が下降して、昇降部材46が圧縮コイルばね58からのばね力および重力を受けて下降する。その結果、挟持部材F1~F3の回動が生じ、それらの当接部96がウエハWの端面に当接して、挟持部材F1~F3によって、ウエハWが挟持されることになる(第1挟持工程)。このとき、電動モータM2は駆動されないので、挟持部材S1~S3は開放状態(当接部96がウエハWの端面から退避した状態)となっている。

[0.060]

その後、制御部100は、モータ2を付勢してスピンチャック1を回転させるとともに(回転工程、基板保持回転工程)、昇降駆動機構7を制御して遮断板6を下降させてウエハWの近傍の高さまで導いた後に、回転駆動機構9を付勢し、遮断板6をスピンチャック1と同期回転させる。

その後、制御部100は、エッチング液供給バルブ5、窒素ガス供給バルブ10を開放する。これによって、中心軸ノズル26からウエハWの下面の中央に向けてエッチング液が供給される(処理流体供給工程、エッチング液供給工程)。このエッチング液は、ウエハWの下面を伝って半径方向外方側へと導かれ、ウエハWの端面を伝って上面側へと回り込む。この回り込み量は、遮断板6の中央から吹き出される窒素ガスによって規制されることになる。その結果、ウエハWの裏面全面をエッチング処理することができるとともに、ウエハWの端面の不要物をエッチング除去でき、さらにウエハWの上面の周縁部における不要物をエッチング除去することができる。

[0061]

このエッチング処理の期間の途中で、制御部100は、電動モータMを駆動して第2連動リング44を下降させる。すなわち、ボールねじ機構62のボールナット64が下降し、それに伴い、圧縮コイルばね59によるばね力および重力によって第2連動リング44が下降する。これに伴って、昇降部材46(リンク機

構41,42,43に対応するもの)が下降するから、第2動作変換機構FT2の働きにより、挟持部材S1~S3の回動が生じる。そして、挟持部材S1~S3は、それらの当接部96がウエハWの端面に当接し、このウエハWを挟持した挟持状態(中間状態)となる。このときには、6個の挟持部材F1~F3,S1~S3のすべてによりウエハWが挟持されることになる。

[0062]

この状態から、制御部100は、さらに電動モータM1を制御する。すなわち、ボールねじ機構61のボールナット64が上昇し、これに伴って第1連動リング34が圧縮コイルばね58のばね力に抗して上昇させられる。その結果、第1動作変換機構FT1の働きにより、挟持部材F1~F3の回動が生じ、それらの当接部96がウエハWの端面から退避する。こうして、挟持部材F1~F3の挟持状態が開放される(第2挟持工程)。したがって、その後は、挟持部材S1~S3によってウエハWが挟持された状態、でウエハWの回転が継続されることになる。

[0063]

このようにして、スピンチャック1を回転させている途中で、その回転を停止させることなく、挟持部材F1~F3によりウエハWを挟持した第1挟持状態から、挟持部材F1~F3,S1~S3のすべてによりウエハWを挟持した中間状態を経て、挟持部材S1~S3によりウエハWを挟持した第2挟持状態へと移行させることができる(切り換え工程)。こうして、ウエハWにエッチング液を供給している処理中において、ウエハWの端面における挟持位置を変更することができるので、生産性の低下を招くことなく、ウエハWの周縁部および端面をくまなく良好に処理することができる。

[0064]

しかも、挟持部材F1~F3によりウエハWを挟持した第1挟持状態から挟持部材S1~S3によりウエハWを挟持する第2挟持状態に移行する過程で、すべての挟持部材F1~F3, S1~S3によってウエハWを挟持する中間状態を経ることとしているから、ウエハWの挟持位置の切り換えの際であっても、基板滑りを生じることがほとんどなく、よって、パーティクルの発生を確実に抑制する

ことができる。またさらには、ウエハWの挟持位置の切り換えの際であってもウエハWを確実に保持できるので、万が一にもウエハWがスピンチャック1から飛び出してしまうなどといったことが生じることがない。

[0065]

エッチング液によりウエハWを処理した後には、制御部100はエッチング液供給バルブ5を閉じて、純水供給バルブ4,12を開く。これにより、ウエハWの上下面に純水が供給され、純水リンス処理が行われる。この純水リンス処理中にも、上述と同様にして、挟持部材F1~F3と挟持部材S1~S3とによるウエハWの持ち替えが行われれば、ウエハWの全表面を均一にかつ良好にリンス処理することができる。

[0066]

その後、制御部100は、純水供給バルブ4,12を閉じると共に、モータ2を制御して、スピンチャック1を高速回転させる。これによって、ウエハWの上下面の水分が振り切られ、乾燥処理が行われる。この乾燥処理中にも、上述の場合と同様にして、挟持部材F1~F3と挟持部材S1~S3とによるウエハWの持ち替えが行われることが好ましい。これによって、挟持部材F1~F3,S1~S3の当接位置において水滴が残留するなどといった事態を防止することができる。

[0067]

挟持部材F1~F3と挟持部材S1~S3とでウエハWを持ち替える過程において、制御部100は、スピンチャック1の回転を等速回転に保持するようにモータ2を制御してもよいし、必要に応じて、スピンチャック1の回転速度を変化させるようにモータ2を制御してもよい。いずれの場合でも、上記中間状態を経てウエハWの持ち替えが行われるから、スピンチャック1に対するウエハWの相対回転が生じることがなく、ウエハWがスピンチャック1のいずれかの箇所に対して摺接することがないので、パーティクルの発生を抑制できる。

[0068]

もしも、上記第1挟持状態、第2挟持状態または中間状態のいずれかのときに、スピンチャック1に対してウエハWを相対回転させたいときには、制御部10

Oの働きにより、モータM1, M2を制御して、連動リング34, 44を上昇させ、挟持部材F1~F3, S1~S3によるウエハWの挟持を緩和または解除し(解除・緩和工程)、その状態で、モータ2を制御してスピンチャック1の回転を加速または減速すればよい(加減速工程)。これにより、ウエハWに働く慣性力を利用して、スピンチャック1に対するウエハWの相対回転を生じさせることができる。その後、挟持部材F1~F3, S1~S3によって、ウエハWを再挟持すればよい(再挟持工程)。

[0069]

なお、上記の説明では、最初に挟持部材F1~F3によってウエハWを挟持し、その後に、挟持部材S1~S3による挟持に切り換える例について説明したが、最初に挟持部材S1~S3によってウエハWを挟持し、その後に、挟持部材F1~F3による挟持に切り換えることとしてもよい。

図10は、この発明の第2の実施形態に係る基板処理装置の構成を説明するための図であり、スピンチャックの内部構成を示す平面図である。この図10において、上述の図3に示された部分に対応する各部には図3の場合と同一の参照符号を使用して示す。また、この実施形態の説明では、上述の図3、図4および図9を再び参照する。

[0070]

この実施形態では、ウエハWを挟持するための挟持部材F1~F3は、3個のみ設けられていて、第1の実施形態における挟持部材S1~S3(図3参照)が備えられていない。これに対応して、挟持部材F1~F3を連動させるための第1動作変換機構FT1のみが設けられていて、第2動作変換機構FT2(図3参照)は設けられていない。これに応じて、上記の第1の実施形態の場合と異なり、第2モータM1や、この第2モータM1の駆動力を第2動作変換機構FT2に伝達するための構成(第2ボールねじ機構62、軸受け53、第2ギヤ55、第2軸受け72、第2固定側駆動力伝達部材78および第2回転側駆動力伝達部材82など。図4参照)は省かれている。

[0071]

この実施形態では、挟持部材F1~F3によってウエハWを挟持して、スピン

チャック1を回転させている途中で(回転工程)、制御部100によってモータ M1を制御することにより、連動リング34が上昇させられて、挟持部材F1~F3によるウエハWの挟持が緩和または解除される(解除・緩和工程)。その状態で、制御部100の働きによって、モータMの回転が加速または減速される(加減速工程)。これにより、慣性により惰性回転することになるウエハWとスピンベース21との相対回転が生じるから、挟持部材F1~F3は、ウエハWに対して相対的に移動することになる。そこで、連動部材34を再び下降させて挟持部材F1~F3をウエハWを挟持した挟持状態とすれば(再挟持工程)、ウエハWの挟持位置をその回転中に変更することができる。

[0072]

よって、このような構成によっても、スピンチャック1の回転を停止させることなくウエハWの挟持位置を変更できるから、生産性を低下させることなく、ウエハWの周縁部をくまなく均一に処理することができる。

図11は、この発明の第3の実施形態を説明するための図であり、図10の構成において、挟持部材F1~F3に代えて用いることができる挟持部材300の構成を示す斜視図である。挟持部材300は、板状のベース部320上に、ウエハWの周縁部の下面を支持する支持部321と、ウエハWの周端面に当接してウエハWを挟持するための第1および第2当接部331,332とを備えている。ベース部320が、軸35に結合されることになる。このとき、支持部321は、軸35の回転軸線35a上に位置する。

[0073]

挟持部材300を回転軸線35aを中心として回転させることにより、ウエハ Wの周端面に対して、第1および第2当接部331,332が近接/離反する。これにより、挟持部材300は、ウエハWの周端面に第1当接部331が当接してウエハWを挟持する第1挟持位置と、ウエハWの周端面に第2当接部332が 当接してウエハWを挟持する第2挟持位置と、第1および第2当接部331,332の両方をウエハWの周端面から退避させた退避位置とを選択的にとることができる。未処理のウエハWを当該基板処理装置に搬入してスピンチャック1に保持させるときや、処理済みのウエハWをスピンチャック1から搬出するときには

、退避位置が選択される。

[0074]

この構成により、スピンチャック1の回転中に、制御部100によってモータ M1を制御し、挟持部材300を作動させることによって、第1および第2当接 部331,332を、ウエハWに切り換えて当接させることができる。その結果、スピンチャック1の回転中に、その回転を停止させることなく、ウエハWの挟持位置を変更できる。その際、制御部100によるモータ2の制御によって、スピンチャック1を等速回転に保持すれば、スピンチャック1とウエハWとの相対回転がほとんど生じず、ウエハWの下面が支持部321に摺接しないので、パーティクルの発生を抑制することができる。

[0075]

もしも、ウエハWの下面と支持部321との接触位置を変更したい場合には、 第1および第2当接部331,332を切り換えるときに、制御部100によっ てモータ2を制御することにより、スピンチャック1の回転を加速または減速し て、スピンチャック1に対するウエハWの相対回転を生じさせればよい。

以上、この発明の3つの実施形態について説明したが、この発明は他の形態で 実施することもできる。たとえば、上記の実施形態では、第1回転側駆動力伝達 部材81および第2回転側駆動力伝達部材82がいずれもリング形状であるが、 これらはリング形状である必要はない。また、第1および第2固定側駆動力伝達 部材68,78についても同様であり、これらもリング形状を有している必要は ない。

[0076]

また、上記の実施形態では、連動リング34,44によってリンク機構31~33,41~43の動作がそれぞれ連動するようになっているが、第1回転側駆動力伝達部材81および第2回転側駆動力伝達部材82がリング形状である限りにおいて、環状の連動リング34,44を設けることなく、リンク機構31~33の各昇降部材46の昇降を連動させることができ、リンク機構41~43の各昇降部材46の昇降を連動させることができる。

[0077].

さらに、上記の実施形態では、モータM1, M2およびボールねじ機構61, 62によって第1および第2固定側駆動力伝達部材68, 78を昇降させているが、エアシリンダ等の他の駆動機構を用いて第1および第2固定側駆動力伝達部材68, 78を昇降させることもできる。

また、上記の実施形態では、処理対象の基板として、半導体ウエハを例にとったが、この発明は、光ディスク等の他の円形基板のほか、液晶表示装置用ガラス 基板などの角形基板に対しても適用が可能である。

[0078]

その他、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の設計変更を施すことが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

この発明の一実施形態に係る基板処理装置の構成を説明するための図解図である。

【図2】

上記基板処理装置に備えられたスピンチャックの平面図である。

【図3】

上記スピンチャックのスピンベース内に備えられた動作変換機構の配置を説明 するための平面図である。

【図4】

スピンチャックに関連する構成を説明するための断面図である(図5のIV-IV線断面)。

【図5】

挟持部材を駆動するための駆動機構の構成を説明するための平面図である。

【図6】

上記駆動機構によって駆動される第1および第2固定側駆動力伝達部材の構成 を説明するための平面図である。

【図7】

上記第1および第2固定側駆動力伝達部材から伝達される駆動力を挟持部材の

動作に変換する動作変換機構の構成を説明するための斜視図である。

【図8】

動作変換機構の他の部分の構成を説明するための斜視図である。

【図9】

上記基板処理装置の電気的構成を説明するためのブロック図である。

【図10】

この発明の第2の実施形態に係る基板処理装置において用いられるスピンチャックの内部構成を示す平面図である。

【図11】

この発明の第3の実施形態に係る基板処理装置において用いられる挟持部材の 構成を示す斜視図である。

【符号の説明】

- 1 スピンチャック
- 2 モータ
- 3 処理液供給管
- 4 純水供給バルブ
- 5 エッチング液供給バルブ
- 6 遮断板
- 7 昇降駆動機構
- 8 アーム
- 9 回転駆動機構
- 10 窒素ガス供給バルブ
- 11 窒素ガス供給管
- 12 純水供給バルブ
- 21 スピンベース
- 22 上板
- 23 下板
- 24 貫通孔
- 25 回転軸

- 26 中心軸ノズル
- 26a 吐出口
- 27 ケーシング
- 2 7 a 上蓋部
- 28 カバー部材
- 29 シール機構 ...
- 30 シール部材
- 31,32,33 リンク機構
- 34 第1連動リング
- 35 軸
- 35a 回転軸線
- 36 レバー
- 36a ピン
- 37 揺動板
- 3 7 a 長穴
- 38 クランク部材
- 38a 軸部
- 39 レバー
- 39a 軸受け部
- 40 クランク部材
- 40a 軸部.
- 40b 軸部
- 41, 42, 43 リンク機構
- 44 第2連動リング
- 45 軸受け部材
- 46 昇降部材
- 46a 長穴
- 47 ガイド軸
- 48 ブッシュ

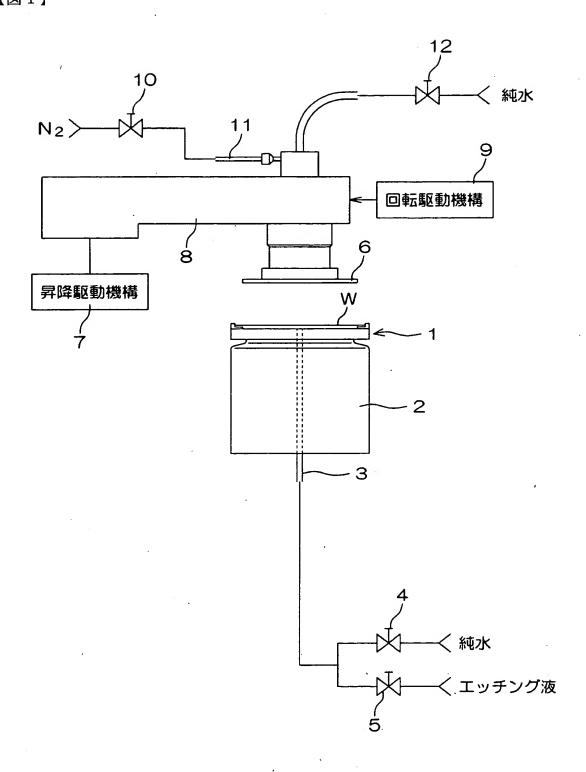
特2002-218724



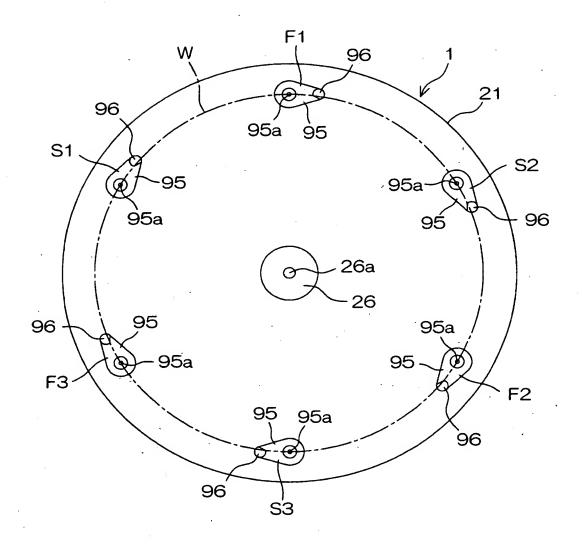
- 50 機構部収容空間
- 51 ギヤケース
- 52 軸受け
- 53 軸受け
- 54 第1ギヤ
- 55 第2ギヤ
- 5.6 ピニオン
- 57 ピニオン
- 61 第1ボールねじ機構
- 62 第2ボールねじ機構
- 63 ねじ軸
- 64 ボールナット
- 65 軸受け部
- 66 ギヤ
- 67 ガイド軸
- 68 第1固定側駆動力伝達部材
- 6 9 突出部
- 70 突出部
- 71 第1軸受け
- 71f 固定側リング
- 71r 回転側リング
- 72 第2軸受け
- 72 f 固定側リング
- 72r 回転側リング
- 77 ガイド軸
- 78 第2固定側駆動力伝達部材
- 7 9 突出部
- 80 突出部

- 81 第1回転側駆動力伝達部材
- 81a 肩部
- 82 第2回転側駆動力伝達部材
- 82a 孔
- 84 貫通孔
- 91 案内レール
- 92 案内ピン
- 92a ねじ部
- 93 ブッシュ
- 9 4 貫通孔
- 9 5 板状部
- 95a ウエハ支持部
- 9 6 当接部
- 97 センサ部
- 100 制御部
- 300 挟持部材
- 320 ベース部
- 3 2 1 支持部
- 3 3 1 当接部
- 3 3 2 当接部
- F1 挟持部材
- F1~F3 挟持部材
- FT1 第1動作変換機構
- FT2 第2動作変換機構
- M モータ
- M1 モータ
- M2 モータ
- S1~S3 挟持部材
- W ウエハ

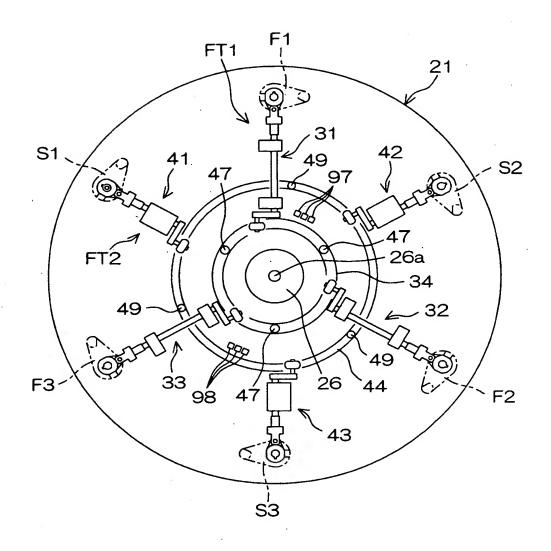
【書類名】図面【図1】



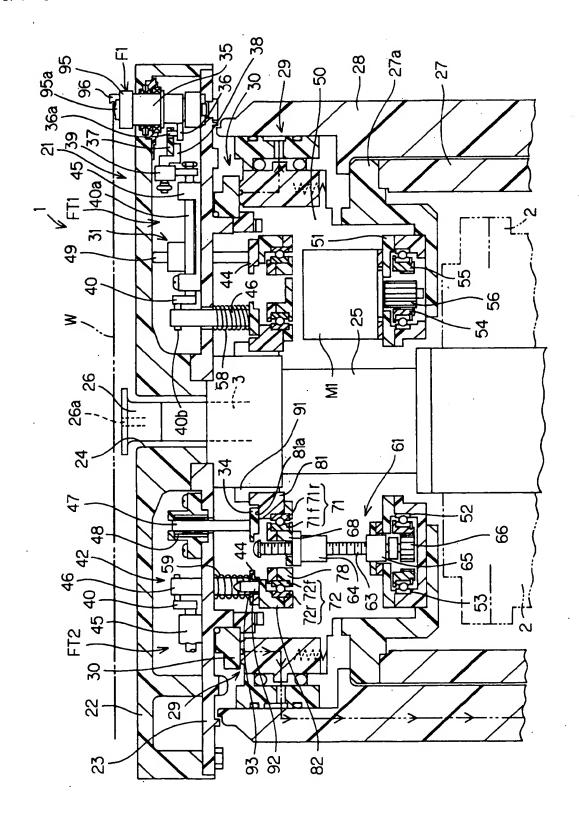
【図2】



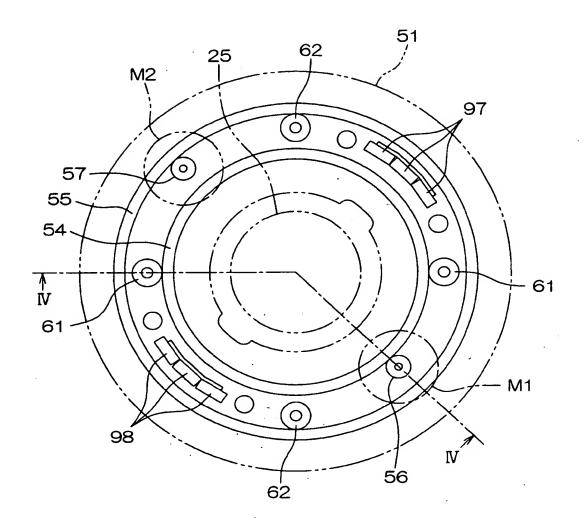
【図3】



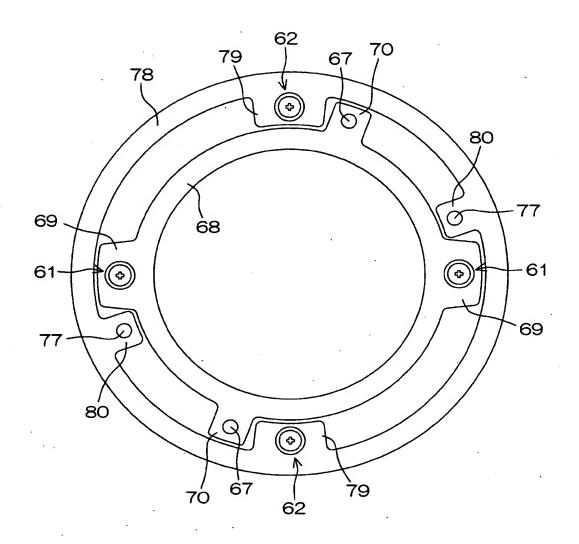
【図4】



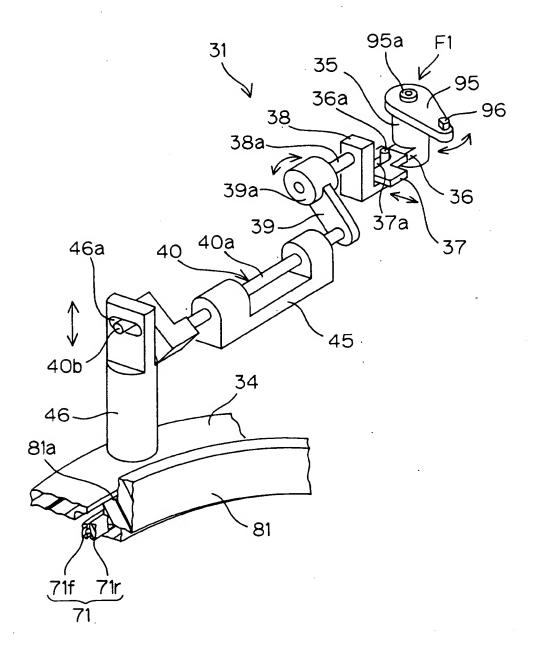
【図5】



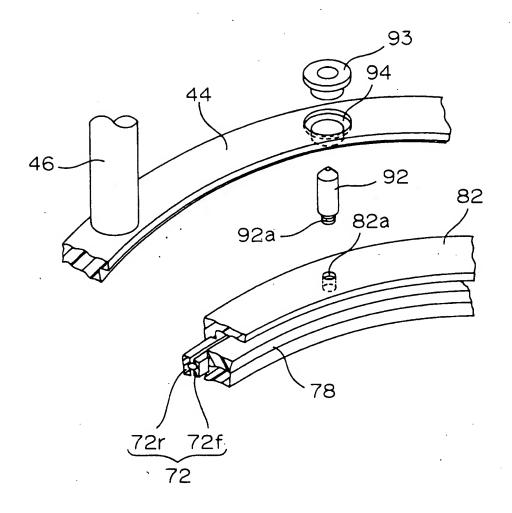
【図6】



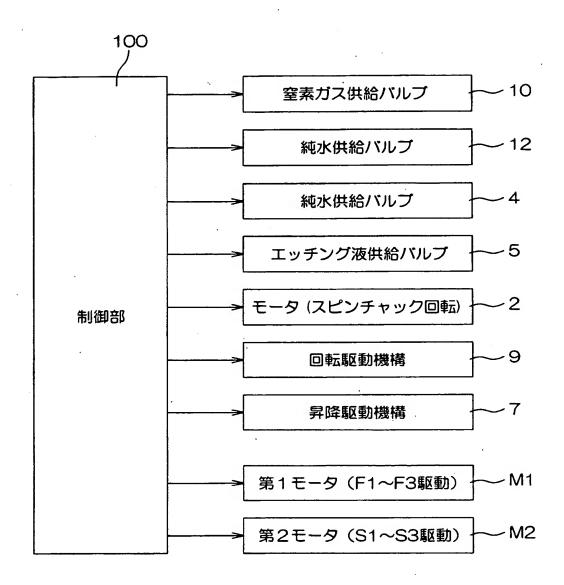
【図7】



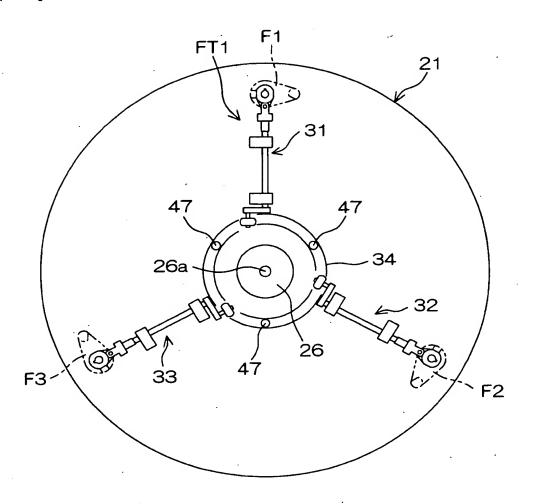
【図8】



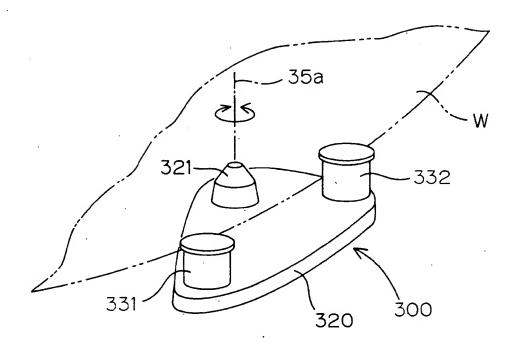
【図9】



【図10】



【図11】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】基板を回転させている間に、基板の挟持位置を変化させる。

【解決手段】スピンチャック1は、ウエハWを挟持部材F1により挟持して回転軸25まわりに回転する。スピンチャック1のスピンベース21内には、昇降部材46の動作を挟持部材F1の動作に変換する動作変換機構FT1が設けられている。モータM1を駆動すると、ギア54,66を介してボールねじ機構61が駆動され、そのボールナット64が昇降する。このボールナット64の昇降による駆動力が、固定側駆動力伝達部材68、軸受け71および回転側駆動力伝達部材81を介して昇降部材46に伝達される。よって、スピンチャック1の回転中でも、挟持部材F1を作動させ、ウエハWの挟持状態を緩和または解除できる

【選択図】

図4

特2002-218724

【書類名】

手続補正書

【整理番号】

106181

【提出日】

平成14年 9月 6日

【あて先】

特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2002-218724

【補正をする者】

【識別番号】

000207551

【氏名又は名称】

大日本スクリーン製造株式会社

【代理人】

【識別番号】

100101328

【弁理士】

【氏名又は名称】

川崎 実夫

【手続補正 1】

【補正対象書類名】

特許願

【補正対象項目名】

発明者

【補正方法】

変更

【補正の内容】

【発明者】

【住所又は居所】

京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1

番地の1 大日本スクリーン製造株式会社内ご

【氏名】

新原 薫

【発明者】

【住所又は居所】

京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1

番地の1 大日本スクリーン製造株式会社内

【氏名】

木村 雅治

【プルーフの要否】 要

【その他】

本願出願前に、本願の出願人より、本願特許の発明者は

、新原薫氏の1名である旨の連絡を受け、本願の代理人

特2002-218724

の特許事務所において、この1名を発明者として願書を作成し、本願の出願に至りましたところ、その後、出願人より、木村雅治氏を発明者に加えるべきであった旨の連絡を受けました。よって、上記のとおり、発明者を、木村雅治氏を加えた2名とするための補正を致します。

【提出物件の目録】

【物件名】

宣誓書 1

【援用の表示】

平成14年9月6日付提出の手続補正書(特願2002

-218723) に添付の宣誓書を援用する。

出願人履歷情報

識別番号

[000207551]

1. 変更年月日

1990年 8月15日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の

1

氏 名

大日本スクリーン製造株式会社